Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent unde Reexamination	er
10/004,494	CHANG, YUNG-FU	
Examiner	Art Unit	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
David Montanari	1632	

	SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
,			
		•	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			
· · ·			

INI	INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner	
			-	
	<u></u>			

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)		
	DATE	EXMR
STIC Sequence Search	12/6/2000	6 DM